

Study the Properties of Silicon Nanocrystallites

Prepared By Wet Etching

Mukkaram A.fakhery*

Abstract

This work presents the formation of porous silicon by photo-electrochemical processes using diode laser 514 nm, 2mW, under different etching times. The time dependence of porosity values, layer thickness, pore diameter, pore shape ,wall thickness, and etching rate were studied based on SEM images.

دراسة خصائص بلورات السيليكون النانوية المحضرة بطريقة التمشي الرطب

الخلاصة

الكهربوكيميائية الطريقة باستخدام المسامي السليكون تصنيع او تكونين يتضمن العمل هذا واط ملی 2 وطاقه نانومتر 514 الموجي طوله ليزري ثانوي استخدام الى بالإضافة المحتلة طبقة وسمك التفاعل زمن على المسامية اعتمادية دراسة تم . مختلفة تفاعل ازمان تأثير تحت جدار وسمك المسامة شكل دراسة تم كما المسامة قطر حساب وتم كما المتكونة المسامة صور على بالاعتماد تمت الدراسة هذه التتميش ومعدل المسامة SEM

Keywords: Porous Silicon, Laser beam, SEMImages.